電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法―第３－２部：ビニルコンパウンドの試験方法―加熱減量試験及び熱安定性試験	Ｃ3660―３－２
電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法―第４－１部：ポリエチレン及びポリプロピレンコンパウンドの試験方法―耐環境応力の亀裂性，メルトフローインデックスの測定，直接燃焼によるポリエチレン中のカーボンブラック及び無機充填剤の含有量測定，サーモグラビメトリック分析によるカーボンブラック含有量測定及び顕微鏡によるポリエチレン中のカーボンブラック分散測定	Ｃ3660―４－１
電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法―第４－２部：ポリエチレン及びポリプロピレンコンパウンドの試験方法―加熱による前処理後の破断時の引張強さ及び伸び，加熱による前処理後の巻付試験，熱老化後の巻付試験，絶縁体の質量増加率，長期安定性試験及び銅触媒の酸化劣化試験	Ｃ3660―４－２
電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法―第５－１部：充填コンパウンドの試験方法―滴下点，油分離，低温ぜい化，全酸価，腐食性，23℃誘電率並びに23℃及び100℃の直流抵抗率	Ｃ3660―５－１
定格電圧450／750Ｖ以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第７部：遮へい付き又は遮へいなしの２心以上の多心可とうケーブル	Ｃ3662―７
定格電圧450／750Ｖ以下のゴム絶縁ケーブル―第１部：通則	Ｃ3663―１
定格電圧450／750Ｖ以下のゴム絶縁ケーブル―第８部：高可とう性コード	Ｃ3663―８
がいし試験方法―第１部：架空線路用がいし	Ｃ3801―１
がいし試験方法―第２部：発変電所用ポストがいし	Ｃ3801―２
がいし試験方法―第３部：がい管	Ｃ3801―３
懸垂がいし及び耐塩用懸垂がいし	Ｃ3810
ラインポストがいし	Ｃ3812
屋内ポストがいし	Ｃ3814
長幹がいし	Ｃ3816
ステーションポストがいし	Ｃ3818
高圧ピンがいし	Ｃ3821
高圧耐張がいし	Ｃ3826
電気絶縁―熱的耐久性評価及び呼び方	Ｃ4003
回転電気機械―第１部：定格及び特性	Ｃ4034―１
回転電気機械―第２－１部：単一速度三相かご形誘導電動機の損失及び効率の算定方法	Ｃ4034―２－１
回転電気機械―第30部：単一速度三相かご形誘導電動機の効率クラス（ＩＥコード）	Ｃ4034―30
回転電気機械―第５部：外被構造による保護方式の分類	Ｃ4034―５
回転電気機械―第６部：冷却方式による分類	Ｃ4034―６
浮動充電用サイリスタ整流装置	Ｃ4402
機器用スイッチ―第２－１部：コードスイッチの個別要求事項	Ｃ4526―２－１
機器用スイッチ―第２－４部：独立形固定スイッチの個別要求事項	Ｃ4526―２－４
機器用スイッチ―第２－５部：切換セレクタの個別要求事項	Ｃ4526―２－５
引外し形高圧交流負荷開閉器	Ｃ4607
機器保護用遮断器	Ｃ4610
限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器	Ｃ4611
キュービクル式高圧受電設備	Ｃ4620
品質評価システム―第２部：電子部品及び電子パッケージのための抜取検査方式の選択及び活用（統計的工程品質限界の評価手順）	Ｃ5005―２
片面及び両面プリント配線板	Ｃ5013
電子機器用固定コンデンサー第１部：品目別通則	Ｃ5101―１
電子機器用固定コンデンサー第18部：品種別通則：表面実装用固定アルミニウム固体（MnO２）及び非固体電解コンデンサ	Ｃ5101―18
電子機器用固定コンデンサー第18―１部：ブランク個別規格：表面実装用固定アルミニウム固体（MnO２）電解コンデンサー評価水準ＥＺ	Ｃ5101―18―１
電子機器用固定コンデンサー第18―２部：ブランク個別規格：表面実装用固定アルミニウム非固体電解コンデンサー評価水準ＥＺ	Ｃ5101―18―２
電子機器用固定コンデンサー第20部：品種別通則：表面実装用固定メタライズドポリフェニレンスルフィドフィルム直流コンデンサ	Ｃ5101―20
電子機器用固定コンデンサー第20―１部：ブランク個別規格：表面実装用固定メタライズドポリフェニレンスルフィドフィルム直流コンデンサ　評価水準ＥＺ	Ｃ5101―20―１
電子機器用固定コンデンサー第21―１部：ブランク個別規格：表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類１　評価水準ＥＺ	Ｃ5101―21―１
電子機器用固定コンデンサー第22―１部：ブランク個別規格：表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類２　評価水準ＥＺ	Ｃ5101―22―１
電子機器用固定コンデンサー第３部：品種別通則：表面実装用固定タンタル固体（MnO２）電解コンデンサ	Ｃ5101―３
電子機器用固定コンデンサー第３－１部：ブランク個別規格：表面実装用固定タンタル固体（MnO２）電解コンデンサ　評価水準ＥＺ	Ｃ5101―３－１
電子機器用固定コンデンサー第４部：品種別通則：アルミニウム固体（MnO２）及び非固体電解コンデンサ	Ｃ5101―４
電子機器用固定コンデンサー第４－１部：ブランク個別規格：アルミニウム非固体電解コンデンサー評価水準ＥＺ	Ｃ5101―４－１
電子機器用固定コンデンサー第４－２部：ブランク個別規格：アルミニウム固体（MnO２）電解コンデンサー評価水準ＥＺ	Ｃ5101―４－２
電子機器用固定抵抗器―第１部：品目別通則	Ｃ5201―１
電子機器用固定抵抗器―第９部：品種別通則：個別測定可能な表面実装用固定ネットワーク抵抗器	Ｃ5201―９
電子機器用固定抵抗器―第９－１部：ブランク個別規格：個別測定可能な表面実装用固定ネットワーク抵抗器―評価水準ＥＺ	Ｃ5201―９－１
電子機器用コネクター第２部：品種別通則―丸形コネクター品質評価付	Ｃ5401―２
電子機器用コネクター第２―001部：丸形コネクター品質評価付―ブランク個別規格	Ｃ5401―２―001
電子機器用コネクター第３部：品種別通則―角形コネクター品質評価付	Ｃ5401―３
電子機器用コネクター第３―001部：角形コネクター品質評価付―ブランク個別規格	Ｃ5401―３―001
電子機器用コネクター試験及び測定―第10―４部：インパクト試験（可動形部品），静的負荷試験（固定形部品），耐久試験及び過負荷試験―試験10ｄ：電気的過負荷（コネクタ）	Ｃ5402―10―４
電子機器用コネクター試験及び測定―第11―14部：耐候性試験―試験11ｐ：単一ガス流腐食	Ｃ5402―11―14
電子機器用コネクター試験及び測定―第11―７部：耐候性試験―試験11ｇ：混合ガス流腐食	Ｃ5402―11―７
電子機器用コネクター試験及び測定―第２－５部：導通及び接触抵抗試験―試験２ｅ：コンタクトディスターバンス	Ｃ5402―２－５
電子機器用コネクター試験及び測定―第23―４部：スクリーニング及びフィルタリング試験―試験23ｄ：時間領域での伝送線路の反射	Ｃ5402―23―４
電子機器用コネクター試験及び測定―第４－１部：電圧ストレス試験―試験４ａ：耐電圧	Ｃ5402―４－１